Gleichrichter Siliziumdiode Zenerdiode unter 8V Netztrafo prim. Testbilder Dioden einzeln Kurzschluß Testbilder Bauteile einzeln Tyristor G u. A verb. Germaniumdiode Zenerdiode über 12V Kondensator 33µF Widerstand 510 Ω Strecke B-E mit 1µ+680 Ω Diode in Reihe mit 51 \O Diode parallel 680 Ω Strecke E.C Testbilder Halbleiter in der Schaltung Strecke B - C stbilder Transistoren einzeln FET Si.-Diode mit C10µF B-E parallel 680 Ω 2 Dioden antiparallel Strecke B-E IAZE

KOMPONENTENTESTER HZ 55

Allgemeines

russe auf dem Oszilloskopschirm. ZH gen Widerstände ohne Mit Hilfe dieses Testers können Halbleiter, Kondensatoren, Spulen und fenden Halbleiters Transistors erleichtert. Ebenfalls umschaltbar ist der Strom des zu prü Damit wird det sich am Tester eine Y-Eingänge eines selbst uberpruft werden. 55 bei integrierten Bausteinen möglich, Für den Gebrauch wird der an das Lichtnetz und über 2 abgeschirmte Kabel besonders die Oszilloskops angeschlossen Auslöten direkt in der Fassung. Im begrenzten Umfang sind auch Beurteilun Prüfung verschiedener Für Kleinleistungstransistoren befinderen Anschlüsse Schaltung oder Anzeige der Leilstrecken eines umschaftbar an die X- und estergeb sind.

₩.ie Wegen seiner universellen Einsatzmöglichkeiten ist er für den Praktiker Der Tester HZ 55 ist für alle handelsüblichen Oszilloskope verwendbar für den Lernenden ein wirklich unentbehrliches Hilfsgerät

Technische Einzelheiten

ega oder etwa 5k0hm möglich 10nF Bilder. differenz zwischen Cab Prüfobjekt eine reelle Größe nungen absolut phasengleich. nungen für umschaltbaren Linie geschrieben kreis besteht aus einer ob Halbleiter oder ein anderes Bauteil, einen konkreten Kurzschluß oder zeigt sich immer ein senkrecht, stehender Strich, Bei Unterbrechun-Testprinzip des HZ 55 ist von bestechender Einfachheit. Der Prüf weniger schrägstehender Strich und ohne 100 µF darstellbaren Kapazitätswerte und Widerstand. Parallel zu beiden werden die Ablenkspanangeschlossenen Prüfling Eine X- und Kondensatoren und Spulen Y-Eingang des Reihenschaltung grobe Bestimmung von Widerständen ist bis Y-Ablenkung und ergeben ellipsenformige O h. auf dem Bildschirm wird ein mehr w ein Widerstand), sind beide Span-Oszilloskops entnommen. dargestellt. des Prüfobjektes MILCO negen Dewirken eine UPL Weist das Prüfobjekt ungefähr BUIR waagerechte mit einem Ist das

in die die Strecken Basis-Emitter, Basis-Kollektor und Emitter-Kollektor Transistoren sind rakteristisch ist bei allen Bildern der beim den Test von Halbleitern gibt es mehrere Anzeigevarianten nichtleitende 3 verschiedene Prüfungen Phase oder umgekehrt entstehende Ubergang von der leitenden moglich; es sind zu tester Knick.

Eine Übersicht Man dart betragt Komplexen auftreten; besonders dann, wenn die der Schaltung strecke ransistors DUC Beeinflußt durch Parallelschaftungen können bei Prüfungen in zeigen normalerweise das gleiche Bild wenn ein Transistor erst bei höheren Spannungen durchbricht jedoch davon ausgehen, daß solche Fälle relativ selten sind Bauteilen durensetzt zerstorungstrei einige gegenüber dem Normalbild der markantesten Voit. Deshalb konnen z. geprüft 3.5 l'estbilder befindet sich Umgebung des Prüflings stark mit werden. Die Prüfspannung am erhebliche Abweichungen Œ. wie die Basis-Kollektor Fehibeurteilungen alle l'eilstrecken eines am lestobjekt Schluß

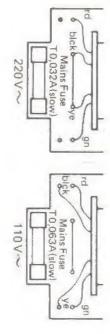
Bedienungshinweise

Eingang tulle den; sonst müssen die vorhandenen Stecker ausgewechselt werden. besitzen, wird empfohlen, entsprechende Ubergangsstecker zu verwen Der Tester wird über die beiden abgeschirmten Kabel mit X- und Yan Y-Eingang. des Oszilloskops verbunden. Sollte das Oszilloskop BNC-Stecker keine BNC mit Normbuchsen weilser 8 Da ier-

> us unbedingt mit der Masse des Oszilloskops verbunden sein jedoch darauf zu achten, daß die Masse bzw. Abschirn

tungen DC-Eingänge besitzen. Anderhfalls können durch Phasenfehler Das zu benutzende Oszilloskop sollte möglichst in beiden Ablenkrich etwa die halbe Schirmhöhe ausschreiben. der X-Empfindlichkeit (ca. 0,5-1 Vss/cm) sollte sie etwa den halben Schirm Sind Tester und Oszilloskop an das Netz angeschlossen, wird der X-Ver ist auch auf die richtige Helligkeits- und Schärfe-Einstellung zu achten kurzschließt. moglich loskopen ausschreiben. Ist die X-Empfindlichkeit nicht regelbar, muß eventuel dann sofort eine waagerechte Linie erscheinen. Siehe 3 Schaltbild). indem man eintach die am l ester ist dies nicht erforderlich externe Der Frequenzgrenze unschöne Doppellinien auftreten befindliche Für die Verwendung des HZ 55 dann angezeigte Ablenkung geschaftet 2,2MOhm-Widerstand senkrechte Strich sollte ebenfalls Lester betindlichen Steckbuchsen Eine Festlegung der Wie bei allen Aufzeichnunger Auf dem Bildschirm muß Bei richtig eingestellter an HAMEG Oszil geändert werder Bildhöhe S

Arbeiten im Gerät ist unbedings selbst zwei Drähte umzulöten Verwendung des HZ 55 9 (siehe untenstehende deg 110V Netzspannung Netzstecker zu zieher Skizze) SING im Tester Bei allen



Prüfen von Halbleitern

Tests **Bunn** SHID PUN auf dem HZ 55 eine Doppelfassung. Beide Seiten sind parallel geschaltet TI wenn werden in Stellung transistoren wird ist derauf zu achten, daß in der Fassung kein Bauteil steckt. Prüfschnure mit Tastspitzen enschließen kann. Bei Benutzung Transistors ergibt sich eine bestimmte Folge zum sind mit dem Schalter "1. eststrom П den dürfen nur einzeln besitzt der HZ 55 seitlich Steckbuchsen B-Cund E 3 dem Test von nicht eingelöteten Klein-Transistoren befinder sich der Prüfobjekt sehr current Schaltung C. Für größere Transistoren und den Stellung xem, ist umschaitbar darf diese nicht unter Spannung 2-3" umschaltbar. Je nach Anschlußbild des Denutzt werden. geprüft. Diese ist jedoch auch zu empfehlen niederohmige med emptohlen. Für FETs, HF- und Kleinleistungs Bauteile parallel Anschlüsse der an die man 2 einfache Leistungstransistoren Testen der Strecker Test in der Schal stenen geschalter derselber Bei allen Fassung

00

Testen von Kondensatoren und Widerständen

der Mit diesen Bauteilen sind normalerweise nur bei Einzelprüfungen ein fällen den deutige parallel liegende l'eile stark verfalscht. Daher sollte man in Zweitels Testbereich festgelegt. Es gelten l estergeonisse moglich. In der Schaltung werden sie oft durch Prufling einseitig abloten Mit dem Schalter

Widerstände: Kondensatoren: "min" bis 1μF / "med" bis 10μF / "max" über 10μF "min" bis 5k "med" bis 5000hm / "max" bis 500hm.

